# LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE

Patent Number:

JP4299312

Publication date:

1992-10-22

Inventor(s):

KONDO HITOSHI; others: 06

Applicant(s):

RICOH CO LTD

Requested Patent:

☐ JP4299312

Application

JP19910089638 19910328

Priority Number(s):

IPC Classification:

G02F1/1343; G02F1/1335;

EC Classification:

Equivalents:

#### Abstract

PURPOSE:To eliminate the need for a process wherein a color filter is provided separately and to improve the sticking precision of an upper and a lower substrate by providing a color resist and color filter for patterning a picture element electrode on a picture element electrode. CONSTITUTION:On the picture element electrode 4, the color resist and color filter 5 for patterning the picture element electrode 4 is provided. A thin film two-terminal element which has a hard carbon film interposed as an insulating film 2 between a 1st and a 2nd conductor is preferably used as a switching element. The color resist provided for the patterning of the picture element electrode 4 on the picture element electrode 4 to which the switching element is connected is left on at least one substrate even after the patterning and then made to operate as a color filter. The process for providing the color filter separately can, therefore, be shortened and the sticking precision of the upper and lower substrate is relaxed to reduce the cost.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

| N. Committee of the com |   |   |
|--|---|---|
| •  |   |   |
|  |   | ţ |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  | ÷ |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  | - | - |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |

2002

none

⊕ EPODOC / EPO

PN - JP4299312 A 19921022

PD - 1992-10-22

PR - JP19910089638 19910328

OPD - 1991-03-28

TI - LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE

IN - KONDO HITOSHOTA HIDEKAZUKIMURA YUJI;TAKAHASHI MASAYOSHI; TANABE

MAKOTO; KAMEYAMA KENJI; YAMADA KATSUYUKI

PA - RICOH KK

IC - G02F1/1335 ; G02F1/1343 ; G03F7/038

@ PAJ / JPO

PN - JP4299312 A 19921022

PD - 1992-10-22

AP - JP19910089638 19910328

IN - KONDO HITOSHI; others06

PA - RICOH CO LTD

TI - LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE

AB - PURPOSE:To eliminate the need for a process wherein a color filter is provided separately and to improve the sticking precision of an upper and a lower substrate by providing a color resist and color filter for patterning a picture element electrode on a picture element electrode.

- CONSTITUTION:On the picture element electrode the color resist and color filter 5 for patterning the picture element electrode 4 is provided. A thin film two-terminal element which has a hard carbon film interposed as an insulating film 2 between a 1st and a 2nd conductor is preferably used as a switching element. The color resist provided for the patterning of the picture element electrode 4 on the picture element electrode 4 to which the switching element is connected is left on at least one substrate even after the patterning and then made to operate as a color filter. The process for providing the color filter separately can, therefore, be shortened and the sticking precision of the upper and lower substrate is relaxed to reduce the cost.
- G02F1/1343 ;G02F1/1335 ;G03F7/038

|   |  |   | : | •  |
|---|--|---|---|----|
|   |  |   |   | ţ. |
|   |  |   |   |    |
|   |  |   |   |    |
|   |  |   |   |    |
|   |  |   |   |    |
|   |  |   |   |    |
|   |  |   |   | -  |
|   |  |   |   |    |
|   |  |   |   |    |
|   |  | • |   |    |
|   |  |   |   |    |
|   |  |   |   |    |
|   |  | • |   |    |
|   |  |   |   |    |
|   |  |   |   |    |
|   |  |   |   |    |
|   |  |   |   |    |
| - |  |   |   |    |
|   |  |   |   |    |
|   |  |   |   |    |

# (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報(A) (II)特許出願公開番号

# 特開平4-299312

(43) 公開日 平成 4年(1992) 10月22日

| (51) Int.Cl.5 |        | 識別記号 | 庁内整理番号  | FI | 技術表示箇所 |
|---------------|--------|------|---------|----|--------|
| G 0 2 F       | 1/1343 |      | 9018-2K |    |        |
|               | 1/1335 | 505  | 7724-2K |    |        |
| G03F          | 7/038  |      | 7124-2H |    |        |

### 審査請求 未請求 請求項の数2(全 6 頁)

| (21)出願番号 | <b>特願平</b> 3-89638 | (71)出願人 000006747   |
|----------|--------------------|---------------------|
|          |                    | 株式会社リコー             |
| (22)出顧日  | 平成3年(1991)3月28日    | 東京都大田区中馬込1丁目3番6号    |
|          |                    | (72)発明者 近藤 均        |
|          |                    | 東京都大田区中馬込1丁目3番6号株式会 |
|          |                    | 社リコー内               |
|          |                    | (72)発明者 太田 英一       |
|          |                    | 東京都大田区中馬込1丁目3番6号株式会 |
|          |                    | 社リコー内               |
|          |                    | (72)発明者 木村 裕治       |
|          |                    | 東京都大田区中馬込1丁目3番6号株式会 |
|          | •                  | 社リコー内               |
|          |                    | (74)代理人 弁理士 友松 英爾   |
|          |                    | 最終頁に続く              |
|          |                    |                     |

### (54) 【発明の名称】 液晶表示装置

## (57)【要約】

【目的】 従来のカラー液晶表示装置においては、MI M素子のようなスイッチング素子の形成工程とは別にカ ラーフィルタ形成工程が必要であり、また、画素とカラ ーフィルタが別々の基板に設けられていたので、上下基 板の貼り合わせにおいては高精度の位置合わせが必要で あった。本発明は、この2点の合理化である。

【構成】 画素電極上に、画素電極のパターニング用力 ラーレジスト兼力ラーフィルタを設ける。

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 一対の基板間に液晶物質を狭持し、少な くとも一方の基板上に設けられた複数個の画素電極の各 々に少なくとも1つのスイッチング素子が接続されてい る液晶表示装置において、画素電極上に画素電極のパタ ーニング用カラーレジスト兼カラーフィルタが存在して いることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項2】 前記スイッチング素子が第1導体と第2 導体間に絶縁膜として硬質炭素膜を介在させた薄膜二端 子素子である請求項1記載の液晶表示装置。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【技術分野】本発明はOA機器用、TV用等のフラット バネルディスプレー等に好適な液晶表示装置に関する。 [0002]

【従来技術】〇A機器端末機や液晶TVは大面積液晶パ ネルの使用の要望が強く、そのため、アクティブマトリ ックス方式では各画素ごとにスイッチを設け、電圧を保 持するように工夫されている(特開昭62-6233 3、同61-260219号公報)。また、近年液晶パ 20 できる。なお、画素電極の一部が上部導体を兼ねる構成 ネルの軽量化、低コスト化が盛んに行なわれており、ス イッチング素子の基板にプラスチックスを用いることが 検討されている(特開平1-47769号公報)。しか し、従来、各画素ごとにスイッチング素子を設けたアク ティブマトリックス方式の液晶表示装置においてカラー 表示を行なうために、スイッチング素子を設けた基板で ない方の基板上の画素に対応する位置にカラーフィルタ ーを設けるのが一般的であった。その模式図を図2に示 す。このような構成の場合、以下のような欠点がある。 ① スイッテング素子 (図ではM I M素子) を形成する 30 極の幅方向 (X軸) には同程度の合わせ精度が要求され 工程とは別にカラーフィルターを設ける工程が必要であ る。② 画素とカラーフィルターか別々の基板に設けら れているため上下基板の貼り合わせのさい、高精度な位 置合わせが必要である。これらの欠点は歩留まり低下、 コスト高につながるという問題がある。

[0003]

的】本発明の目的は上記欠点を解消し、低コス トで表示品質のすぐれたカラー液晶表示装置を提供する ものである。

[0004]

成】本発明は、一対の基板間に液晶物質を狭持 し、少なくとも一方の基板上に設けられた複数個の画素 電極の各々に少なくとも1つのスイッチング素子が接続 されている液晶表示装置において、画素電極上に画素電 極のバターニング用力ラーレジスト兼力ラーフィルタが 存在していることを特徴とする液晶表示装置に関する。 なお、前記スイッチング素子としては、第1導体と第2 導体間に絶縁膜として硬質炭素膜を介在させた薄膜二端 子素子を用いることが好ましい。

(MIM)素子である場合について図1にしたがって本 発明を説明する。ガラス、プラスチックス等の透明基板 上に、蒸着、スパッタリング等の方法で下部電極用導体 薄膜を形成し、ウエット又はドライエッチングにより所 定のパターンにパターニングして下部電極となる第1導 体1とし、その上、にプラズマCVD法、スパッタリン グ法、イオンピーム法等により硬質炭素膜、SiNx、 SiOx等を被覆後、ドライエッチング、ウエットエッ チング又はレジストを用いるリフトオフ法により所定の 10 パターンにパターニングして絶縁膜2とし、次にその上 に蒸着、スパッタリング等の方法により上部電板用導体 薄膜を被覆し、所定のパターンにパターニングして上部 電極となる第2導体3を形成する。最後に画素電極4と して透明導電性薄膜をスパッタリング、蒸着等の方法に より製膜したのち、カラーレジスト5を用いて所定のパ ターンにエッチングする。カラーレジスト5はエッチン グ後も残存せしめることによってカラーフィルターとし て作用する。ここで用いるカラーレジストは溶剤可溶性 あるいは水溶性感光樹脂に顔料を添加してつくることが や上部導体あるいは下部導体が2層以上の積層構造とな る構成等を採用してもよい。このようにして、作製され た基板と対向電極(画素電極と同等の幅と間隔を有する ストライプ状透明電極) の設けられた基板のそれぞれに 配向膜を形成し、ギャップ材を介して両基板を貼り合わ せ、液晶を封入すれば完成する。両基板の貼り合わせに 際しては、従来技術が、対向電極上のカラーフィルター と画素電極との位置を合わせるためにX軸、Y軸ともに 合わせ精度が要求されるのに対して、本発明では対向電 るものの、長手方向(Y軸)は多少ずれても画素面積が 変化しないのでそれほどの合わせ精度は要求されない。

【0006】ここで下部電極、上部電極及び透明電極の 厚さは通常、夫々数百~数千A、数百~数千A、数百~ 数千Aの範囲である。硬質炭素膜の厚さは、100~8000 A、望ましくは200~6000A、さらに望ましくは300~40 00Aの範囲である。

【0007】また、本発明の液晶表示装置のスイッチン グ素子としてMIM素子を使用するとき、その絶縁層と 40 して硬質炭素膜を用いるときは室温程度の基板温度で良 質な膜の作製が可能であり、プラスチック基板において も作製が可能であるため、非常に有効な画質向上手段と なる。

【0008】下部電極となる第1導体1の材料として は、Al, Ta, Cr, W, Mo, Pt, Ni, Ti, Cu, Ag, Au, W, ITO, ZnO:Al, I n2 03, SnO2 等種々の導電体が使用される。

【0009】次に上部電極となる第2導体3の材料とし ては、Al, Cr, Ni, Mo, Pt, Ag, Ti, Cu, Au, W, Ta, 1TO, ZnO: Al, In203, Sn02等種々の導電体が使用されるが、[-V特性 【0005】スイッチング案子が導体ー絶縁膜ー導体 50 の安定性及び信頼性が特に優れている点からNi.Pt.Agが .3

好ましい。絶縁膜として硬質炭素膜2を用いたMIM素 子は電極の種類を変えても対称性が変化せず、また1n I∝√vの関係からプールフレンケル型の伝導をしている ことが判る。またこの事からこの種のMIM素子の場 合、上部電極と下部電極との組合せをどのようにしても よいことが判る。しかし硬質炭素膜と電極との密着力や 界面状態により素子特性(I-V特性)の劣化及び変化 が生じる。これらを考慮すると、Ni, Pt, Agが良いことが わかった。

【0010】つぎに本発明における硬質炭素膜について 10 詳しく説明する。硬質炭素膜を形成するためには有機化 合物ガス、特に炭化水素ガスが用いられる。 これら原料 における相状態は常温常圧において必ずしも気相である 必要はなく、加熱或は減圧等により溶融、蒸発、昇華等 を経て気化し得るものであれば、液相でも固相でも使用 可能である。原料ガスとしての炭化水素ガスについて は、例えばCHa, C2 Ha, C3 Ha, C4 Ha。等のパラフィン系炭 化水素、C<sub>2</sub> H<sub>4</sub> 等のアセチレン系炭化水素、オレフィン系 炭化水素、ジオレフィン系炭化水素、さらには芳香族炭 用可能である。さらに、炭化水素以外でも、例えば、ア ルコール類、ケトン類、エーテル類、エステル類、CO, C 02 等、少なくとも炭素元素を含む化合物であれば使用可 能である。本発明における原料ガスからの硬質炭素膜の\*

\*形成方法としては、成膜活性種が、直流、低周波、高周 波、或いはマイクロ波等を用いたプラズマ法により生成 されるプラズマ状態を経て形成される方法が好ましい が、より大面積化、均一性向上、低温成膜の目的で、低 圧下で堆積を行なうため、磁界効果を利用する方法がさ らに好ましい。また高温における熱分解によっても活性 種を形成できる。その他にも、イオン化蒸着法、或いは イオンピーム蒸着法等により生成されるイオン状態を経 て形成されてもよいし、真空蒸着法、或いはスパッタリ ング法等により生成される中性粒子から形成されてもよ いし、さらには、これらの組み合せにより形成されても よい

【0011】こうして作製される硬質炭素膜の堆積条件 の一例はプラズマCVD法の場合、次の通りである。

RF出力:0.1~50W/cm2

圧 カ:1/10°~10Torr

堆積温度:室温~950℃

このプラズマ状態により原料ガスがラジカルとイオンと に分解され反応することによって、基板上に炭素原子C 化水素などすべての炭化水素を少なくとも含むガスが使 20 と水素原子Hとからなるアモルファス (非晶質)及び微 結晶質(結晶の大きさは数10Å~数 μm)の少くとも一 方を含む硬質炭素膜が堆積する。また、硬質炭素膜の諸 特性を表1に示す。

【表1】

比抵抗 (a)

光学的パンドギャップ (Egopt)

膜中水素量〔C(H)〕 SP3/SP3比

ビッカース硬度(H)

屈折率(n)

欠陷密度

10°~1013Ωcm

1. 0~3. 0 e V

10~50atm% 2/1~4/1

9500kg/mm<sup>2</sup>以下

1. 9~2. 4

 $1.0^{17} \sim 1.0^{19} / \text{cm}^3$ 

注) 測定法:

比抵抗(p)

: コプレナー型セルによ

るI-V特性より求める。

光学的パンドギャップ(Egopt):分光特性から吸収係数 (α)を求め、数1式の関係より決定。

【数1】

( sh v ) = 8 (h v - Egopt)

膜中水素量〔C(H)〕: 赤外吸収スペクトルから2900 /cm付近のピークを積分し、吸収断面積Aを掛けて求め る。すなわち、

 $(C(H)) = A \cdot \int \alpha(v) / v \cdot dv$ 

SP3 / SP2比: 赤外吸収スペクトルを、SP2, SP2にそれ ぞれ帰属されるガウス関数に分解し、その面積比より求

ごっかー、「硬度(H):マイクロビッカース計による。

団折率(a):エリプソメーターによる。

欠陥密度 : ESRによる。

【0012】こうして形成される硬質炭素膜はラマン分 光法及び「R吸収法による分析の結果、夫々、図4及び 図3に示すように炭素原子がSP3の混成軌道とSP2の混成 軌道とを形成した原子間結合が混在していることが明ら かになっている。SP3結合とSP2結合の比率は、IRスペ クトルをピーク分離することで概ね推定できる。IRス ペクトルには、2800~3150/cmに多くのモードのスペク トルが重なって測定されるが、夫々の波数に対応するピ 一クの帰属は明らかになっており、図5の如くガウス分 布によってピーク分離を行ない、夫々のピーク面積を算 出し、その比率を求めればSP3/SP3を知ることができ

【0013】また、X線及び電子回折分析によればアモ ルファス状態 (a-C:H)、及び/又は約50Å~数μm 程度の微結晶粒を含むアモルファス状態にあることが判 っている。

【0014】一般に量産に適しているプラズマCVD法

の場合には、RF出力が小さいほど膜の比抵抗値および 硬度が増加し、低圧力なほど活性種の寿命が増加するた めに基板温度の低温化、大面積での均一化が図れ、かつ 比抵抗、硬度が増加する傾向にある。更に、低圧力では プラズマ密度が減少するため、磁場閉じ込め効果を利用 する方法は比抵抗の増加には特に効果的である。さら に、この方法は常温~150℃程度の比較的低い温度条件 でも同様に良質の硬質炭素膜を形成できるという特徴を 有しているため、MIM素子製造プロセスの低温化には 最適である。従って、使用する基板材料の選択自由度が 10 広がり、基板温度をコントロールし易いために大面積に 均一な膜が得られるという特徴をもっている。また硬質 炭素膜の構造、物性は表1に示したように、広範囲に制 御可能であるため、デバイス特性を自由に設計できる利 点もある。さらには膜の比誘電率も2~6と従来のMI M素子に使用されていたTa2Os, Al2O3, SiNxと比較し て小さいため、同じ電気容量を持った素子を作る場合、 素子サイズが大きくてすむので、それほど微細加工を必 要とせず、歩留りが向上する(駆動条件の関係からLC DとMIM素子の容量比はC(LCD)/C(MIM) =10:1程度必要である)。また、素子急峻性はβ∝1  $/ \int \epsilon \cdot \int d \, c$  あるため、比誘電率  $\epsilon$  が小さければ急峻 性は大きくなり、オン電流Ionとオフ電流Ioffとの比 が大きくとれるようになる。このためより低デューティ 比でのLCD駆動が可能となり、高密度のLCDが実現 できる。さらに膜の便度が高いため、液晶材料封入時の ラビング工程による損傷が少なくこの点からも歩留りが 向上する。以上の点を顧みるに、硬質炭素膜を使用する ことで、低コスト、階調性(カラー化)、高密度LCD が実現できる。さらにこの硬質炭素膜が炭素原子及び水 素原子の他に、周期律表第Ⅲ族元素、同第Ⅳ族元素、 同第V族元素、アルカリ金属元素、アルカリ土類金属元 素、窒素原子、酸素元素、カルコゲン系元素又はハロゲ ン原子を構成元素として含んでもよい。構成元素の1つ として周期律表第III族元素、同じく第V族元素、アルカ リ金属元素、アルカリ土類金属元素、窒素原子又は酸素 原子を導入したものは硬質炭素膜の膜厚をノンドープの ものに比べて約2~3倍に厚くすることができ、またこ れにより素子作製時のピンホールの発生を防止すると共 に、素子の機械的強度を飛躍的に向上することができ 40 る。更に窒素原子又は酸素原子の場合は以下に述べるよ うな周期律表第IV族元素等の場合と同様な効果がある。 同様に周期律表第IV族元素、カルコゲン系元素又はハロ ゲン元素を導入したものは硬質炭素膜の安定性が飛躍的 に向上すると共に、膜の硬度も改善されることも相まっ て高信頼性の素子が作製できる。これらの効果が得られ るのは第IV族元素及びカルコゲン系元素の場合は硬質炭 素膜中に存在する活性な2重結合を減少させるからであ り、またハロゲン元素の場合は、1)水素に対する引抜き

グボンドを減少させ、2)成膜過程でハロゲン元素XがCーH結合中の水素を引抜いてこれと置換し、CーX結合として膜中に入り、結合エネルギーが増大する(CーH間及びCーX間の結合エネルギーはCーX間の方が大きい)からである。これらの元素を膜の構成元素とするためには、原料ガスとしては炭化水素ガス及び水素の他に、ドーパントとして膜中に周期律表第III族元素、同第V族元素、アルカリ金属元素、窒素原子、酸素原子、カルコゲン系元素又はハロゲン元素を含有させるために、これらの元素又は原子を含む化合物(又は分子)(以下、これらを「他の化合物」ということもある)のガスが用いられる。

【0015】ここで周期律表第III族元素を含む化合物 としては、例えばB(OC2Hs)3, B2Hs, BCl3, BBr3, BF1,  $Al(0-i-C_3H_7)_3$ ,  $(CH_3)_3Al$ ,  $(C_2H_5)_3Al$ ,  $(i-C_4H_9)_3Al$ , A lCl<sub>3</sub>, Ga(0-i-C<sub>3</sub>H<sub>7</sub>)<sub>3</sub>, (CH<sub>3</sub>)<sub>3</sub>Ga, (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>3</sub>Ga, GaCl<sub>3</sub>, Ga Brs, (0-i-Cs Hr)s In, (Cz Hs)s In等がある。周期律表第I V族元素を含む化合物としては、例えばSia Ha, (Cz Ha)a S iH, SiF4, SiH2Cl2, SiCl4, Si(OCH3)4, Si(OC2H5)4, S 20 i  $(0C_3H_7)_4$ , GeCl<sub>4</sub>, GeH<sub>4</sub>, Ge $(0C_2H_5)_4$ , Ge $(C_2H_5)_4$ , (CH<sub>3</sub>) 4 Sn, (C2 Hs) 4 Sn, SnCl4等がある。周期律表第V族元素を 含む化合物としては、例えばPLL, PFa, PFs, PCl2Fa, P Cl3, PCl2F, PBr3, PO(OCH3)3, P(C2H5)3, POCl3, As Ha, AsCla, AsBra, AsFa, AsFa, AsCla, SbHa, SbFa, Sb Cla, Sb(OC2 Lb) 事がある。アルカリ金属原子を含む化 合物としては、例えばLiO-i-C3E1, NaO-i-C3H1, KO-i-C 3 H7 等がある。アルカリ土類金属原子を含む化合物とし ては、例えばCa(OC2 Hs)3, Mg(OC2 Hs)2, (C2 Hs)2 Mg等が ある。窒素原子を含む化合物としては、例えば窒素ガ ス、アンモニア等の無機化合物、アミノ基、シアノ基等 の官能基を有する有機化合物及び窒素を含む複素環等が ある。酸素原子を含む化合物としては、例えば酸素ガ ス、オゾン、水(水蒸気)、過酸化水素、一酸化炭素、 二酸化炭素、亜酸化炭素、一酸化窒素、二酸化窒素、三 酸化二窒素、五酸化二窒素、三酸化窒素等の無機化合 物、水酸基、アルデヒド基、アシル基、ケトン基、ニト 口基、ニトロソ基、スルホン基、エーテル結合、エステ ル結合、ペプチド結合、酸素を含む複素環等の官能基或 いは結合を有する有機化合物、更には金属アルコキシド 等が挙げられる。カルコゲン系元素を含む化合物として は、例えばLLS、(CH2)(CH2)4S(CH2)4CH3, CH3=CHCLLSC H<sub>2</sub> CH = CH<sub>2</sub>, C<sub>2</sub> H<sub>5</sub> SC<sub>2</sub> H<sub>5</sub>, C<sub>2</sub> H<sub>5</sub> SCH<sub>3</sub>, チオフェン、H<sub>2</sub> Se, (C<sub>2</sub> H<sub>8</sub>)<sub>2</sub> Se, H<sub>2</sub> Te等がある。またハロゲン元素を含む化 合物としては、例えば弗素、塩素、臭素、沃素、弗化水 素、弗化炭素、弗化塩素、弗化臭素、弗化沃素、塩化水 素、塩化臭素、塩化沃素、臭化水素、臭化沃素、沃化水 - 素等の無機化合物、ハロゲン化アルキル、ハロゲン化ア リール、ハロゲン化スチレン、ハロゲン化ポリメチレ ン、ハロホルム等の有機化合物が用いられる。

反応により原料ガスの分解を促進して膜中のダングリン 50 【0016】液晶駆動MIM業子として好適な硬質炭素

膜は、駆動条件から膜厚が100~8000Å、比抵抗が10°~ 10<sup>13</sup> Ω·cmの範囲であることが有利である。なお、駆動 電圧と耐圧(絶縁破壊電圧)とのマージンを考慮すると 膜厚は200人以上であることが望ましく、また、画素部 と薄膜二端子素子部の段差(セルギャップ差)に起因す る色むらが実用上問題とならないようにするには膜厚は 6000A以下であることが望ましいことから、硬質炭素膜 の膜厚は200~6000A、比抵抗は5×106~1013Ω·cmで あることがより好ましい。硬質炭素膜のピンホールによ る素子の欠陥数は膜厚の減少にともなって増加し、300 10 せしめてカラーフィルターとして作用させた。この時の A以下では特に顕著になること(欠陥率は1%を越え る)、及び、膜厚の面内分布の均一性(ひいては素子特性 の均一性)が確保できなくなる(膜厚制御の精度は30人程 度が限度で、膜厚のパラツキが10%を越える)ことか ら、膜厚は300人以上であることがより窒ましい。ま た、ストレスによる硬質炭素膜の剥離が起こりにくくす るため、及び、より低デューティ比(望ましくは1/1000 以下)で駆動するために、膜厚は4000人以下であること がより望ましい。これらを総合して考慮すると、硬質炭 素膜の膜厚は300~4000Å、比抵抗率は10<sup>7</sup>~10<sup>11</sup>Ω·cm 20 であることが一層好ましい。

#### [0017]

#### 【実施例】実施例1

図1に示すようにパイレックス基板上にAlを蒸着法によ り600A厚に堆積後、パターン化して下部導体1を形成 した。その上に絶縁膜2として、硬質炭素膜をプラズマ CVD法により900A堆積させたのち、ドライエッチン グによりパターン化した。さらにこの上にNiをEB蒸着 法により1000人厚に堆積後、パターン化して上部導体3 を形成した。最後にITOをスパッタリング法により50 30 質炭素膜は、 0A堆積後、フォトリソグラフィーによりR、G、Bの 三色パターンにカラーレジストを形成し、ITOをエッ チングして画素電極4とした。なお、この時の硬質炭素 膜の成膜条件は以下の通りである。

压力 : 0.035Torr CH、流量:10 SCCM RFパワー: 0.2W/cm2

別のパイレックス基板上に画素電板と同等の幅と間隔 を有するストライプ状の透明電極を形成した。両基板上 にポリイミド膜を形成し、ラビング処理を行なったの 40 ス用として適している、 ち、一方の基板上にギャップ材を散布し、両基板を貼り 合わせ、TN液晶を封入、封止して液晶セルとした。

## 【0018】実施例2

両面にSiOzをコートしたポリアリレート基板にスパ ッタ法によりNiを1000A堆積後、バターニングして下 部導体1とした。その上に絶縁膜として、硬質炭素膜を プラズマCVD法により1100A堆積させ、続いてNiをス バッタリング法により1000人厚に堆積後エッチングによ り、パターン化して上部導体3を形成した。ついで、ド

縁膜2とした。このようにすることで、硬質炭素膜と上 部導体が連続製膜されるので、界面の汚染が防止でき る。また、上部導体のエッチング時には下部導体は硬質 炭素膜でカパーされているため、同一材料、あるいは選 択比のとれない材料の組合せでも可能である、といった 利点がある。最後に、ITOをスパッタリング法によ り、700人堆積後、フォトリソグラフィーによりR、 G、Bのパターンにカラーレジストを形成し、ITOを エッチングし画素電極4とした。カラーレジストは残存 硬質炭素膜の成膜条件は以下の通りである。

圧力 : 0.035Torr

CH4 流量:10 SCCM

RFパワー: 0.4W/cm²

別のポリアリレート基板上にストライプ状の透明電極 を形成した。両基板上にポリイミド膜を形成し、ラビン グ処理を行なったのち、一方の基板上にギャップ材を散 布し、両基板を貼り合わせ、TN液晶を封入、封止して 液晶セルとした。

#### [0019]

【効果】本発明の液晶表示装置は、少なくとも一方の基 板上のスイッチング素子の接続された画素電極上に画素 電極のパターニングのために設けられたカラーレジスト をパターニング後も残存せしめることによってカラーフ ィルターとして作用させたので①カラーフィルターを別 に設けるための工程が短縮できる、②上下基板の貼り合 わせ精度が緩和される、等の利点を有し、低コスト化が はかれる。さらにスイッチング素子として第1導体と第 2 導体との間の絶縁膜に硬質炭素膜を用いると、この硬

- 1) プラズマCVD法等の気相合成法で作製されるた め、成膜条件によって物性が広範に制御でき、従ってデ バイス設計上の自由度が大きい、
- 2) 硬質でしかも厚膜にできるため、機械的損傷を受け 難く、また厚膜化によるピンホールの減少も期待でき る、
- 3) 室温付近の低温においても良質な膜を形成できるの で、基板材質に制約がない、
- 4) 膜厚、膜質の均一性に優れているため、薄膜デバイ
- 5) 誘電率が低いので、高度の微細加工技術を必要とせ ず、従って素子の大面積化に有利であり、さらに誘電率 が低いので素子の急峻性が高くIon/Ioff比がとれるの で、低デューティ比での駆動が可能である、等の特長を 有し、このため特に信頼性の高い液晶表示用スイッチン グ素子として好適である。

## 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の液晶表示装置要部の1例を示す斜視図 である.

ライエッチングにより硬質炭素膜をパターニングして絶 50 【図2】従来の液晶表示装置の代表例を示す模式図であ

9

る.

[図3] 木発明のMIM型素子の絶縁層に使用した硬質 炭素膜をIR吸収法で分析した分析結果を示すスペクト ル図である。

【図4】本発明のMIM型素子の絶縁層に使用した硬質 炭素膜をラマン分光法で分光した分析結果を示すスペク トル図である。

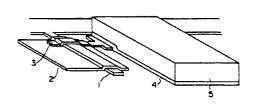
【図5】 I Rスペクトルのガウス分布を示す。

【符号の説明】

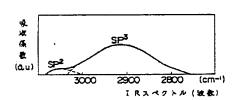
- 1 下部導体
- 2 絶縁膜

- 3 上部導体
- 4 画素電極
- 5 レジスト兼力ラーフィルタ
- 11 基板
- 12 偏光板
- 13 カラーフィルタ
- 14 配線電極
- 15 ITO画素電極
- 16 液晶
- 10 17 スペーサ
  - 18 パックライト

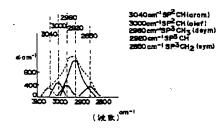
[図1]



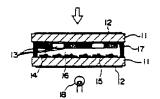
[図3]



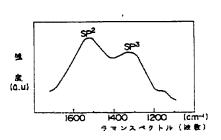
[図5]



[図2]



[図4]



フロントページの続き

(72)発明者 高橋 正悦

東京都大田区中馬込1丁目3番6号株式会

社リコー内

(72)発明者 田辺 減

東京都大田区中馬込1丁目3番6号株式会

社リコー内

(72) 発明者 亀山 健司

東京都大田区中馬込1丁目3番6号株式会

社リコー内

(72) 発明者 山田 勝幸

東京都大田区中馬込1丁目3番6号株式会

社リコー内